

ADHÉRENTS CFM
AVEC OPTION VIDEO

Accès libre

À TOUTES LES
VIDÉOS

LES BASES DE LA MÉTROLOGIE

e-Metrology

Étalonnage et vérification

4min

5M - Diagramme d'Ishikawa

3min

Incertitudes de mesure

3min

Journées Techniques

La métrologie, pourquoi et comment réaliser une mesure ?

37min

Bernard LARQUIER - BEA MÉTROLOGIE

Questionnaire : Le cycle de vie d'un équipement de mesure

19min

Lauryanne TEULON - CFM

Déclarer un résultat de mesure ou un équipement conforme - Outils de gestion des risques

48min

David LELONG - STELLANTIS

Traçabilité des mesures & déclaration de conformité

26min

Patrick LEBLOIS - COMMA CONSULTING

Questionnaire : S'assurer de la traçabilité métrologique de son processus de mesure

27min

Lauryanne TEULON - CFM

Construire un cahier des charges en métrologie - exemple dans le domaine électrique

25min

Alain MARCIGNY - A+ SERVICES

Présentation du GUM

30min

Eric GEORGIN - LNE

Incertitudes de mesure - Les outils

49min

Sébastien DENAËS - COLAS

Normes, certifications, accréditations, Label, réglementation - Les comprendre et les distinguer

58min

Bernard LARQUIER - BEA METROLOGIE

NEW

LA FONCTION MÉTROLOGIE ET LE MÉTROLOGUE

Le métrologue, futur data manager

24min

Sébastien DENAËS - COLAS

Externalisation de la fonction métrologie

19min

Table ronde avec tous les intervenants

NEW

Le métrologue : une espèce en danger ?

1h30min

Table-ronde CIM2025

NEW

Liens entre datascientists et métrologues

49min

Table ronde avec tous les intervenants

NEW

ADHÉRENTS CFM
AVEC OPTION VIDEO

Accès libre

À TOUTES LES
VIDÉOS

RÉFÉRENTIELS NORMATIFS ET BONNES PRATIQUES

Journées Techniques

Les écarts d'audits les plus courants aux exigences de la norme ISO/IEC 17025 48min

Jérémie FREIBURGER - COFRAC

Les exigences spécifiques de la voie 3 : interne et externe 44min

Benoît BOUDIER - LDAR 02

La norme NF EN ISO/IEC 17025 - Organismes concernés et exigences générales 44min

Olivier PIERSON - LABOPERF

Les méthodes de surveillance - Outils de suivi métrologique des instruments de mesure 49min

David VASTY - TRESCAL

La méthode OPPERET 34min

Bernard LARQUIER - BEA MÉTROLOGIE

L'approche Monte Carlo : méthodologie et exemple en thermométrie 35min

François HENNEBELLE - UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE

Méthodes alternatives utilisant les résultats de CIL pour validation des estimations d'incertitudes de mesure 31min

David BENHAMOU - CT2M

Mise en oeuvre de méthodes d'estimations des incertitudes de mesure en milieu industriel 21min

Pascal NOVAIS - ADP

Incertitudes de mesure électrique et validation par CIL 37min

Isabelle BLANC - LNE

Application de la méthodologie du GUM - Exemple dans le domaine des rejets atmosphériques 46min

Amine Abdessamed KOLIAI - BUREAU VERITAS

Le contrôle et la vérification des centrifugeuses 38min

Stéphane HUBERT - HETTICH LAB

Les analyses de spectrophotométrie UV - Visible 24min

Philippe PETIT - MC2

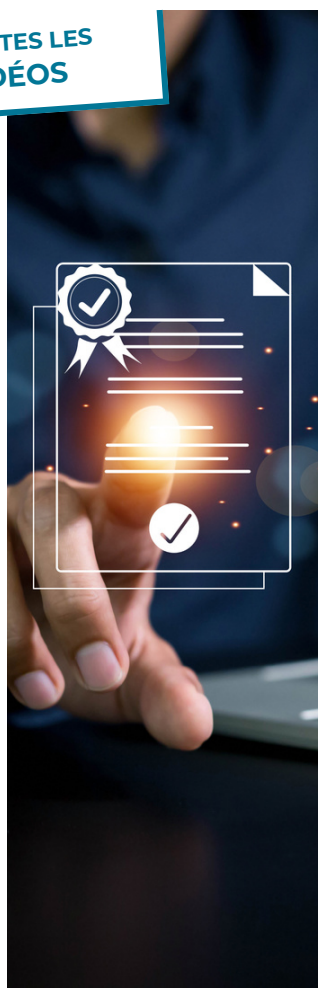
Bonnes pratiques d'étalonnage des AVAP - Les exigences de la norme ISO 8655:2022 43min

Christophe DELZONGLE - SARTORIUS

ADHÉRENTS CFM
AVEC OPTION VIDEO

Accès libre

À TOUTES LES
VIDÉOS



RÉFÉRENTIELS NORMATIFS ET BONNES PRATIQUES

Journées Techniques

Les capteurs de température pour le suivi de la performance énergétique 37min

Jean-Pierre MONCHAU - THEMACS

Le principe de la mesure d'énergie électrique : facteurs d'influence, bilan 33min

Meven LE NOAN - BUREAU VERITAS

Technologies de mesure de débit pour la mesure d'énergie thermique 27min

Romain CASALIGGI - CETIAT

Vérification métrologique des compteurs de particules 33min

Philippe BIARD - AEROMETRIK

Mesure et suivi de l'humidité comme paramètre environnemental 48min

Eric GEORGIN - CETIAT

Concevoir la ventilation de son laboratoire 54min

Pierre BOISSOLLE - VENTILABO - FABRILABO

Machine à Mesurer Tridimensionnelle : Centre universel de mesure 55min

Stéphane RECORBET - ZEISS

Conférences partenaires

Les bonnes pratiques pour l'analyse de l'eau en milieu naturel et dans les eaux résiduaires 1h16min

Lauriane GREAUD, Jean-Philippe GHESTEM, Azziz ASSOUMANI

Pourquoi l'analyse des gaz est essentielle au quotidien des industriels 1h02min

Alexandre MOHAMED-ALI, Laurent MARTINEZ, Maxime DUFOND, Emeline MOREIRA, Jérôme LOPEZ

LA MÉTROLOGIE DE DEMAIN

Journées Techniques

Une gestion digitalisée de son parc d'instruments de mesure - retour d'expérience dans un groupe industriel 27min

Jean-Pascal DE CASANOVE - SAFRAN GROUP

Les nouveaux outils à disposition du métrologue : outils statistiques, simulation, digitalisation, IA : quels sont leurs apports ? 24min

Table-Ronde - Tous les intervenants

Les métriques au service de l'IA 34min

Maxime REDONDIN - COLAS

Les REPLAYS (JT')



Dernière mise à jour le 01/01/2026

ADHÉRENTS CFM

-50%

SUR TOUTES VOS
JOURNÉES TECHNIQUES

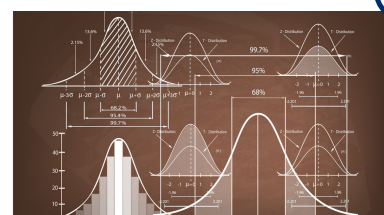
**Pour voir ou revoir
les Journées Techniques...**



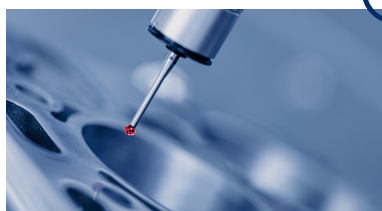
**ISO 9001, ISO 10012, ISO 17025 :
Compréhension &
comparaison**



**IA, digitalisation
& métrologie**



**Estimation des incertitudes
de mesure - Niveau avancé**



**Enjeux métrologiques des
mesures dimensionnelles**



**Concevoir un environnement de
travail pour assurer ses
performances aérauliques**



**Appréhender
la mesure électrique**



**Optimiser les périodicités
d'étalonnage**